## Search Notes

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Application/0	Control N	10
---------------	-----------	----

10521490

Applicant(s)/Patent Under Reexamination

SAITOU ET AL.

Examiner

Art Unit

Hsieh, Ping Y.

2618

## **SEARCHED**

Class	Subclass	Date	Examiner
455	550.1, 562.1, 575.1, 575.3, 575.5, 575.7, 90.3	6/3/10	PH

SEARCH NOTI	ES	
Search Notes	Date	Examiner
Text search in EAST (see search history)	6/3/10	PH
Consulted with Vuwen Pan	4/9/09	DH

	INTERFERENCE SEARCH		
Class	Subclass	Date	Examiner

/P. Y. H./ Examiner.Art Unit 2618	

U.S. Patent and Trademark Office Part of Paper No. : 20100602